Оптимизация состава СВЧ-радиометрического комплекса при исследовании лунного грунта (реголита)

Саворский В.П., Юшкова О.В.

ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН

Цель работы

Разработать метод оптимизации выбора СВЧ-радиометрических каналов, обеспечивающих решение задач по уточнению (восстановлению) температурных профилей и по определению содержания (концентрации) FeO + TiO₂ в поверхностном слое реголита (лунного грунта).

Особенности объекта исследований - реголита

Размер средний размер 65 мкм

Плотность на поверхности лунных морей порядка $1,3 \text{ г/см}^3$, на слонах от

 0.8 г/см^3 , увеличивается с глубиной до 1.9 г/см^3 глубине

порядка 3 м

Толщина до 10-15 м, в среднем не менее 5-7 м

Температура от 80 К до 380 К (в зависимости от фазы лунного дня и широты

поверхности участка Луны)

Минеральный алюмосиликаты, до 25% ильменита, до 15-20% льда по

состав постоянно затененных склонах кратеров в приполярных

широтах (выше 85°)

Основные факторы, формирующие радиотепловое поле реголита на лунной поверхности

1 Приповерхностные профили термодинамических температур

2 Термодинамические характеристики лунного грунта

3 Профили диэлектрических характеристик лунного грунта

Реометрические характеристики лунной поверхности (статистика лунных уклонов)

5 Интенсивность солнечной освещенности

Профиль плотности реголита

Для расчета плотности в работе [1] предложена формула:

$$\rho(z) = \rho_0 + n \ln(z+1)$$

Формула \bigcirc верна для расчета плотности реголита в слое толщиной до 100 м. Так при оценки плотности реголита у подножия лунных Апеннин (на склоне кратера Элбоу) в формуле \bigcirc стоит использовать значения $p_0=0.80\,\mathrm{г/cm^3}$ и n=0.225, а в долине вблизи лунного каньона Hadley Rille $p_0=1.31\,\mathrm{г/cm^3}$ [2]. Обычно, при описании плотности реголита используют обобщенные значения констант, входящих в формулу \bigcirc , равные $p_0=1.27\,\mathrm{г/cm^3}$ и n=0.121 [2].

В работе [3] предложена эмпирически найденная зависимость плотности реголита от глубины z задается выражением:

$$\rho(z) = 1.92 (z + 12.2)/(z + 18)$$

Формула обеспечивает равенство плотности на поверхности 1,3 г/см³. С увеличением глубины z значение $\rho(z)$ приближается к 1,92 г см⁻³, которое является наиболее оптимальным средним значением на глубине около 3 м [3]. В этой же работе предложена степенная зависимость плотности от глубины [3]:

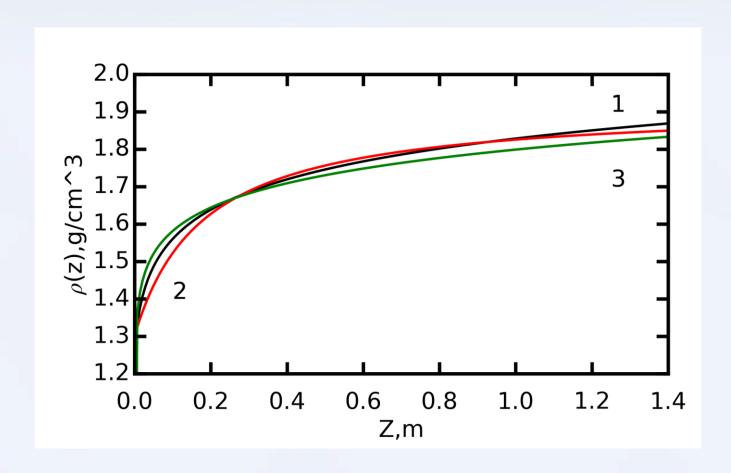
$$\rho(z) = 1.39z^{0.056}$$

[1] Olhoeft G.R., Strangway D. W. Dielectric properties of the first 100 meters of the Moon// Earth and Planetary Science Letters. 1975. vol. 24. pp. 394 – 404 https://doi.org/10.1016/0012-821X(75)90146-6
[2] Mitchell J.K., Scott R.E., Houston W.N., Costes N.C., Carrier W.D., Bromwell J.G., Mechanical properties of lunar soil a Density property cohesion, and angle of internal friction // Geochem

[2] Mitchell J.K., Scott R.F., Houston W.N., Costes N.C., Carrier W.D., Bromwell L.G. Mechanical properties of lunar soil - Density, porosity, cohesion, and angle of internal friction // Geochem. Cosmochem.Acta, Suppl. 3 (1972), 3235-3253.

[3] Carrier W.D. III, Olhoeft G.R., Mendell W. Physical properties of the lunar surface // Lunar Sourcebook / Eds. Heiken G., Vaniman D., French B.M. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1991. P. 475–594.

Профиль плотности реголита



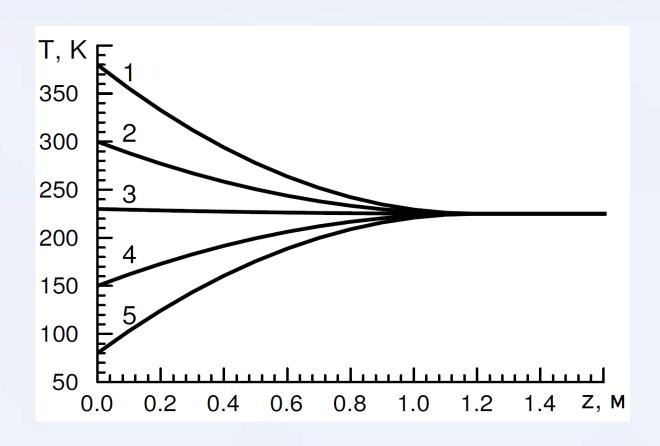
Температурный профиль в слое реголита

Распределение температуры грунта Луны по глубине рассчитывается на основе уравнения теплопроводности с учетом того, что реголит обладает высокой теплоизоляцией и суточные колебания температуры затрагивают слой около 1 м [4].

На следующем слайде на рисунке приведены результаты расчета профиля температуры в поверхностном слое реголита Луны для различных поверхностных температур. Горизонтальная ось графика указывает глубину в метрах, а вертикальная ось - температуру в градусах Кельвина. Линия 1 соответствует температуре поверхности 380 К, линия 2 - 300 К, 3 - 230 К, 4 - 150 К, 5 - 80 К. Температура грунта ниже глубины 1 м постоянна и равна 230 К.

[4] Минчин С.Н., Улубеков А.Т. Земля-космос-Луна//М: Машиностроение, 1972. с. 244.

Температурный профиль в слое реголита



Влияние минерального состава реголита

Глубина проникновения микроволнового излучения S-диапазона варьируется от 0,5 м до > 5 м в зависимости от концентрации ильменита в реголите.

Тангенс диэлектрических потерь (δ) может быть описан зависимостью

$$\operatorname{tg} \delta = 10^{0.038S + 0.312\rho - 3.26}$$

где δ — тангенс диэлектрических потерь при плотности грунта p в г/см 3 и общей концентрацией FeO + TiO $_2$, равной S % (примерно соответствующей концентрации ильменита).

[5] Fa W., Wieczorek M.A., Heggy E. Modeling polarimetric radar scattering from the lunar surface: Study on the effect of physical properties of the regolith layer // JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 116, E03005, doi:10.1029/2010JE003649, 2011

Диэлектрическая проницаемость реголита (С = 0)

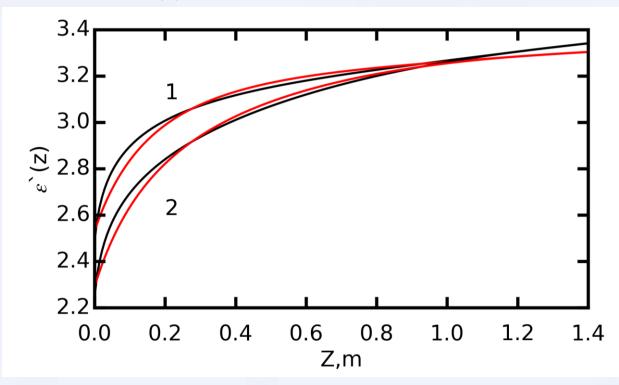
$$\varepsilon'(\rho, T) = (1.85 \pm 0.02)^{\rho} + (8 \pm 1)10^{-4}T$$

$$tg\delta(T) = (5.1 \pm 0.2)10^{-3} exp((1.7 \pm 0.2)10^{-3}T)$$

$$\varepsilon''(\rho, T) = tg\delta(T, z) * \varepsilon'(\rho, T)$$

Профиль диэлектрической проницаемости реголита

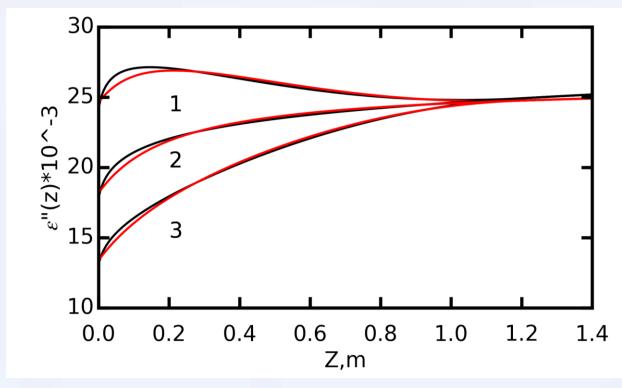
Действительная часть



Температура на поверхности: 1 - 380 K, 2 - 80 K

Профиль диэлектрической проницаемости реголита

Мнимая часть



Температура на поверхности: 1-380 K, 2-230 K, 3-80 K

Профиль поглощения

$$F(l) = \int_0^l \frac{2\pi f}{c} \operatorname{Im} \sqrt{\varepsilon(z)} \, dl$$

$$Im\sqrt{\varepsilon(z)} = \sqrt{\left(\sqrt{\varepsilon'^2(z) + \varepsilon''^2(z)} - \varepsilon'\right)/2}$$

При
$$tg\delta(T) \to 0$$
 $Im\sqrt{\epsilon(z)} = \epsilon' \, '/\sqrt{\epsilon'}/2$

 I_{s} - толщина скин-слоя при условии, что $F(I_{s}) = 1$

Весовая функция

$$W(z) = \frac{2\pi f}{c} \operatorname{Im} \sqrt{\varepsilon(z)} exp\left(-\int_0^l \frac{2\pi f}{c} \operatorname{Im} \sqrt{\varepsilon(z)} \, dl\right) dz,$$

$$\operatorname{Im}\sqrt{\varepsilon(z)} = \sqrt{\left(\sqrt{\varepsilon'^2(z) + \varepsilon''^2(z)} - \varepsilon'\right)/2},$$

f- рабочая частота радиометра, c- скорость света в свободном пространстве.

Радиояркостные температуры слоя реголита

$$T(f) = (1 - R) \int_0^D T(z)W(z, f) dz + Q$$

R – малая величина, которую можно опустить;

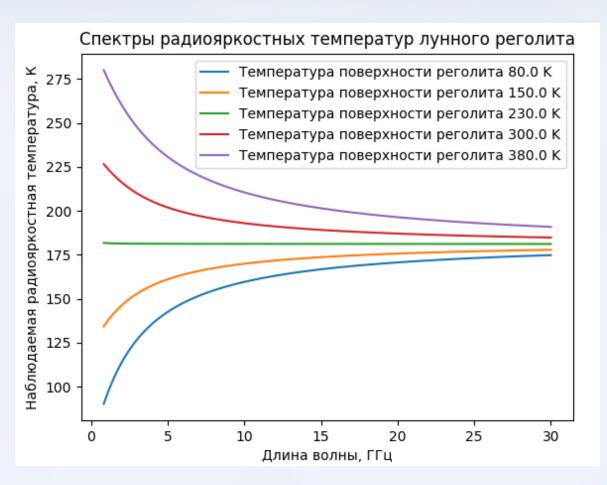
Q - малая величина, которую можно опустить;

D- предельно достижимая глубина, существенная при изучении СВЧ радиометрами.

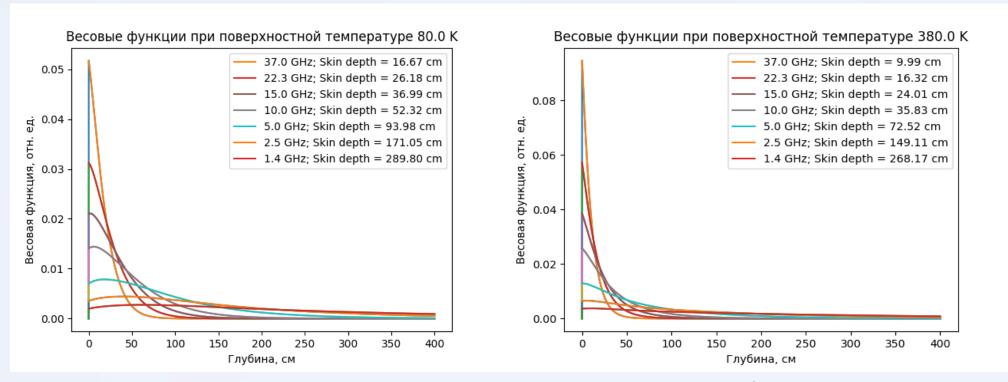
$$R = \left| \frac{1 - \text{Re}\sqrt{\varepsilon(0)}}{1 + \text{Re}\sqrt{\varepsilon(0)}} \right|$$

Расчетная формула: $T(f) = (1-R)\sum_{i=0}^{N} T_i W_i \Delta z$

Эффективные радиояркостные температуры реголита



Выбор СВЧ-радиометрических каналов для исследования изменчивости профилей температуры



Весовые функции СВЧ излучения в слое реголита, см/дм диапазоны

Выбор СВЧ каналов для восстановления температурных профилей реголита

При низких температурах поверхности (80-150 К)

Центральная частота, ГГц	Глубина зондирования, см
1,4	180-600
5	70–180
15	30-70
37	0-30

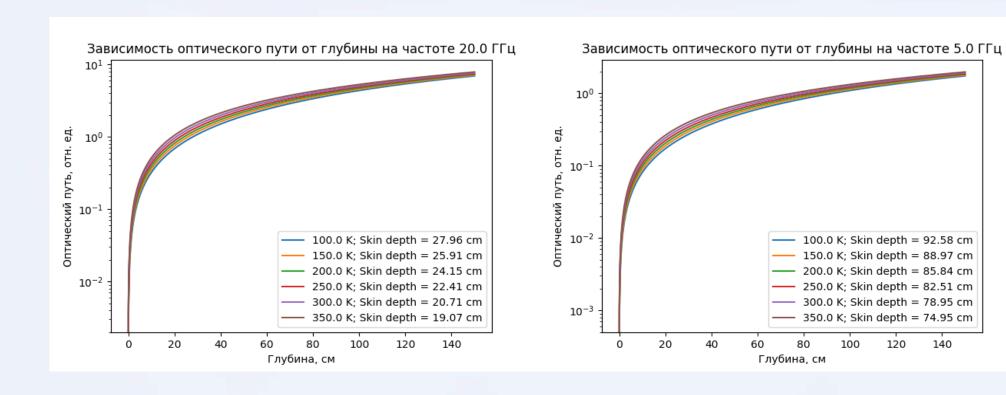
При высоких температурах поверхности (300-380 К)

Центральная частота,	Глубина зондирования,
ГГц	СМ
1,4	140-540
5	50–140
15	20-50
37	0-20

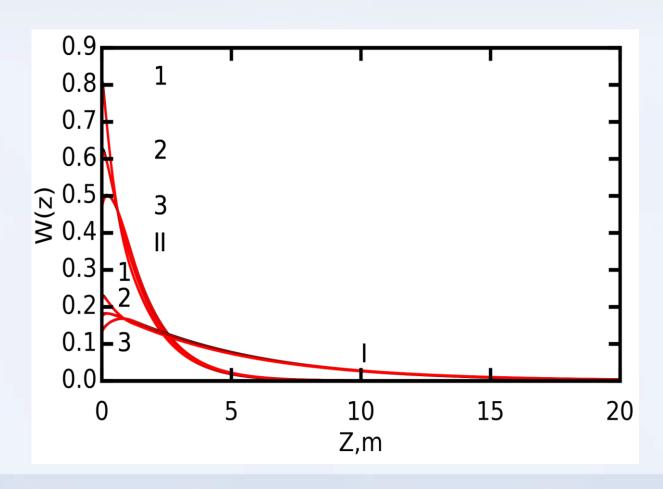
Профиль суммарного коэффициента поглощения слоя реголита

120

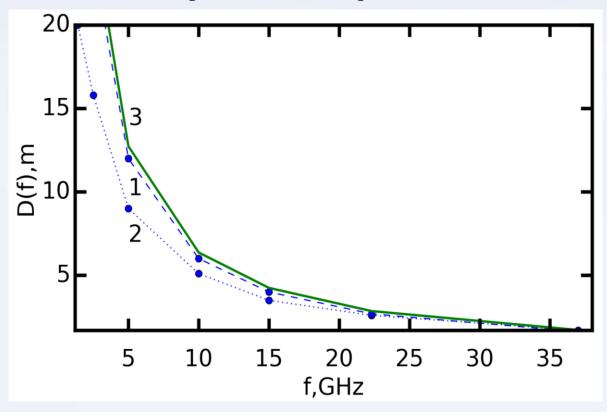
140



Весовые функции см/м диапазоны



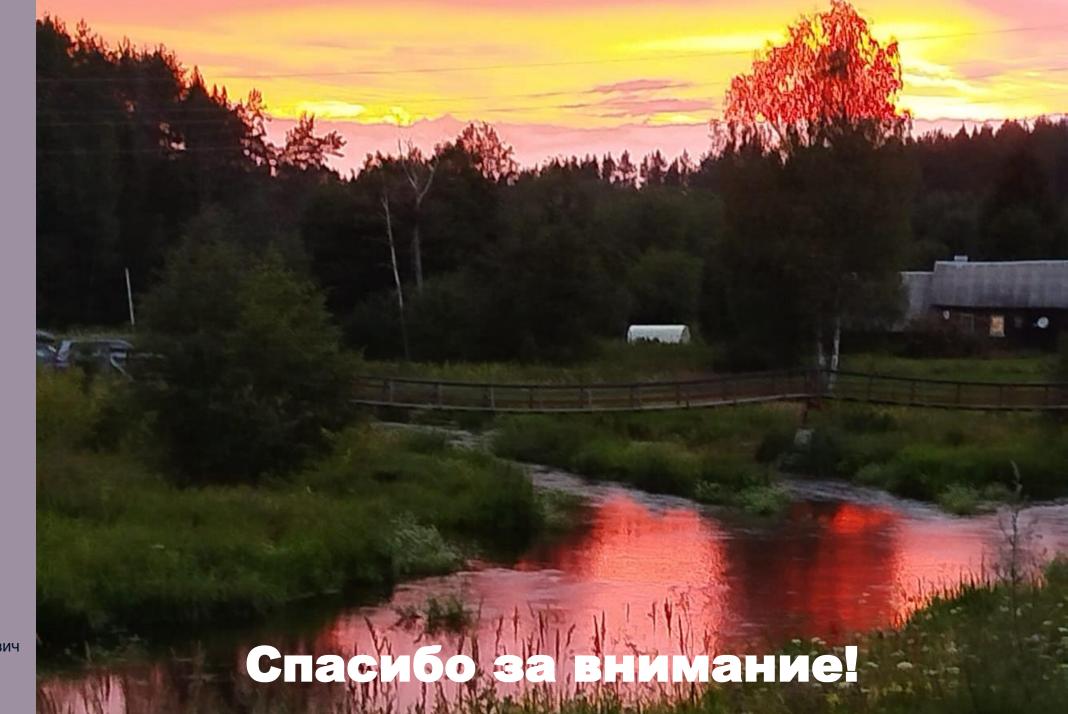
Оценки глубины проникновения



Функция D(f)— линия 1, $\lambda*100$ — линия 2 , L(f)— линия 3.

Выводы

- 1. Создана модель оценки радиояркостных температур лунного реголита
- 2. Оценены весовые функции СВЧ излучения в слое реголита
- 3. Обоснованы основные СВЧ диапазоны для восстановления температурных профилей в лунном реголите



Контактная информация: Саворский Виктор Петрович e-mail: savor@inbox.ru тел. +7 916 332 13 29